

Μαθηματική Στατιστική – Έλεγχοι Υποθέσεων



Δημήτρης Φουσκάκης,
Καθηγητής,
Τομέας Μαθηματικών,
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εισαγωγή

Στατιστική Υπόθεση -> Υπόθεση που αφορά

- Την άγνωστη παράμετρο θ της σ.π.π./σ.μ.π. $f(x; \theta) \equiv p(x|\theta)$, όπου f γνωστή (έλεγχος παραμετρικής υπόθεσης)
- Την συναρτησιακή μορφή της f (έλεγχος καλής προσαρμογής)

Παραδείγματα:

- Τμήμα ερευνών βιομηχανίας εξετάζει αν η εφαρμογή μιας νέας τεχνικής στην παραγωγή προϊόντος μεταβάλλει τη μέση διάρκεια ζωής X του προϊόντος, αν γνωρίζουμε πως $X \sim f(x; \theta)$.
- Εξέταση αν ο αριθμός εισερχόμενων κλήσεων στο κινητό μου ημερησίως ακολουθεί την κατανομή Poisson

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

Έστω $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από το μοντέλο $(X, \mathcal{X}, f(x; \boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_m) \in \Theta)$ ($n > m$) και $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ παρατηρήσεις.

Μηδενική Υπόθεση: $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$

Εναλλακτική Υπόθεση: $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$

με Θ_0, Θ_1 ξένα υποσύνολα του Θ , αλλά όχι κατά ανάγκη συμπληρωματικά.

- Αν Θ_0 μονοσύνολο τότε η H_0 καλείται **απλή** αλλιώς **σύνθετη** υπόθεση.
- Αν Θ_1 μονοσύνολο τότε η H_1 καλείται **απλή** αλλιώς **σύνθετη** υπόθεση.
- Αν και οι δύο υποθέσεις είναι απλές ο έλεγχος καλείται **απλός** αλλιώς **σύνθετος**.

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

Παράδειγμα: Έστω $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ με μ, σ άγνωστα

1. Η υπόθεση $\mu = \mu_0$ (γνωστό) ΚΑΙ $\sigma = \sigma_0$ (γνωστό) είναι απλή
2. Η υπόθεση $\mu = \mu_0$ (γνωστό) είναι σύνθετη
3. Ο έλεγχος

$$H_0: \mu = \mu_0, \sigma = \sigma_0$$

$$H_1: \mu = \mu_1, \sigma = \sigma_1$$

είναι απλός, ενώ ο έλεγχος

$$H_0: \mu = \mu_0, \sigma = \sigma_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0, \sigma = \sigma_1$$

είναι σύνθετος.

Άρα ο έλεγχος είναι σύνθετος αν τουλάχιστον μία από τις υποθέσεις δεν καθορίζει πλήρως την κατανομή της X .

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

Μηδενική Υπόθεση: $H_0 : \theta \in \Theta_0$

Εναλλακτική Υπόθεση: $H_1 : \theta \in \Theta_1$

Λογική Ελέγχου Υποθέσεων: Αθώος (H_0 σωστή) μέχρι αποδείξεως του εναντίου (H_0 λανθασμένη). Αρα ή θα έχουμε αρκετές ενδείξεις από τα δεδομένα για να **απορρίψουμε** την μηδενική υπόθεση ή δεν θα έχουμε αρκετές ενδείξεις και δεν μπορούμε να την **απορρίψουμε**.

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

- Ο έλεγχος $H_0 : \theta = \theta_0$
 $H_1 : \theta \neq \theta_0$

καλείται **αμφίπλευρος**.

- Οι έλεγχοι

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta > \theta_0 \quad H_1 : \theta < \theta_0$$

καλούνται **μονόπλευροι**.

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

Με τη βοήθεια των παρατηρήσεων δείγματος $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ του τυχαίου δείγματος $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ αποφασίζουμε με κάποια **αβεβαιότητα** ποια υπόθεση θα διαλέξουμε για τον πληθυσμό.

Η περιοχή του \mathbb{R}^n που οδηγεί στην απόρριψη της H_0 καλείται **κρίσιμη περιοχή** K , ενώ η συμπληρωματική της $A = K^c$ καλείται **περιοχή αποδοχής**.

Πως κατασκευάζουμε κρίσιμη περιοχή;

- Διάλεξε την κρίσιμη περιοχή εκείνη που καταλήγει σε μικρότερα σφάλματα επιλογής.

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

Απόφαση	Πραγματικότητα	
	H_0 Αληθής	H_1 Αληθής
Δεν απορρίπτω H_0	Σωστή Απόφαση	Σφάλμα Τύπου II
Απορρίπτω H_0	Σφάλμα Τύπου I	Σωστή Απόφαση

$$\alpha(\boldsymbol{\theta}) = P(\text{σφάλμα τύπου I}) = P(\text{απορρίπτω } H_0 \mid H_0 \text{ σωστή}) \\ = P(\mathbf{X} \in K \mid \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0)$$

$$\beta(\boldsymbol{\theta}) = P(\text{σφάλμα τύπου II}) = P(\text{δεν απορρίπτω } H_0 \mid H_1 \text{ σωστή}) \\ = P(\mathbf{X} \in A \mid \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1)$$

Έλεγχοι Παραμετρικής Υπόθεσης

- **Χαρακτηριστική Ελέγχου:** $\beta(\boldsymbol{\theta})$
- Όταν η μηδενική υπόθεση είναι απλή η ποσότητα $\alpha = \alpha(\boldsymbol{\theta})$ καλείται **επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ.)** του ελέγχου.
- **Μέγεθος του Ελέγχου:** $\alpha = \sup \alpha(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ (μεγαλύτερο δυνατό σφάλμα τύπου I).
- **Ισχύς Ελέγχου:** $\pi(\boldsymbol{\theta}) = 1 - \beta(\boldsymbol{\theta}) = P(\mathbf{X} \in K \mid \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1)$
- Για απλές υποθέσεις $\alpha = \alpha(\boldsymbol{\theta})$ (δηλαδή το επίπεδο σημαντικότητας είναι το μέγεθος του ελέγχου) και $\beta = \beta(\boldsymbol{\theta})$

Παράδειγμα 1 (απλός έλεγχος)

Η διατομή X (mm) άξονα από την παραγωγή μιας μηχανής είναι τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κατανομή $N(\mu, 1)$. Με βάση τυχαίο δείγμα x_1, \dots, x_n μεγέθους $n=9$ θα προσδιορίσουμε τις πιθανότητες των σφαλμάτων I και II είδους του ελέγχου των υποθέσεων

$$H_0 : \mu = 125 \text{ mm}$$

$$H_1 : \mu = 126 \text{ mm}$$

Οι πιθανότητες των σφαλμάτων τύπου I και II θα εξαρτηθούν από την κρίσιμη περιοχή K την οποία θα επιλέξουμε. Με ένα μάλλον αυθαίρετο τρόπο ας δεχθούμε, σ' αυτό το στάδιο, ότι τα σημεία $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ για τα οποία έχουμε $\bar{x} > 125.5$ mm συνηγορούν υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης H_1 .

Παράδειγμα 1 (απλός έλεγχος)

Δηλαδή δεχόμαστε ως κρίσιμη περιοχή την

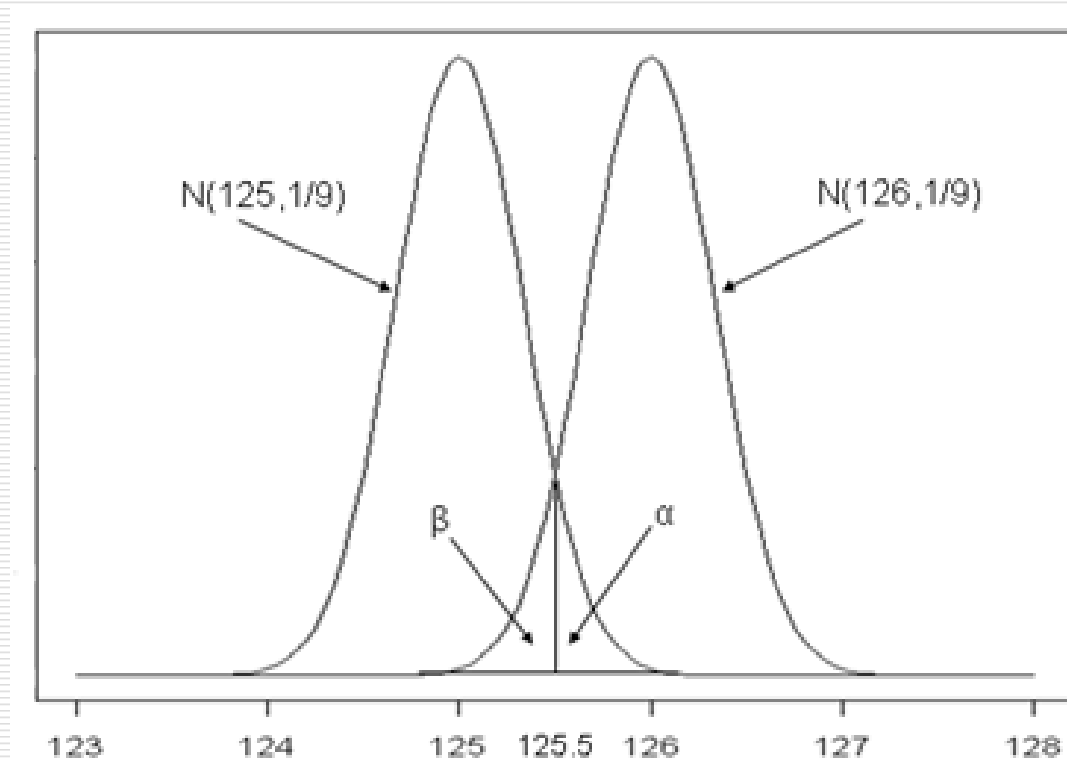
$$K = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > 125.5\} \text{ με } n = 9.$$

Επειδή τώρα $\bar{X} = n^{-1} \sum_1^n X_i \sim N(\mu, n^{-1})$, οι πιθανότητες σφαλμάτων τύπου I και II θα είναι αντίστοιχα:

$$\alpha = P[\mathbf{X} \in K | \mu = 125] = P[\bar{X} > 125.5 | \mu = 125] = 1 - \Phi(1.5) = 0.0668.$$

$$\beta = P[\mathbf{X} \in A | \mu = 126] = P[\bar{X} \leq 125.5 | \mu = 126] = \Phi(-1.5) = 0.0668.$$

Παράδειγμα 1 (απλός έλεγχος)



Παράδειγμα 1 (απλός έλεγχος)

Από το παραπάνω σχήμα είναι φανερό ότι αν αντί της “κρίσιμης” τιμής των 125.5mm λάβουμε άλλη μεγαλύτερή της, τότε ελαττώνεται η πιθανότητα σφάλματος τύπου I ενώ αυξάνεται η πιθανότητα σφάλματος τύπου II. Το αντίστροφο συμβαίνει αν λάβουμε κρίσιμη τιμή μικρότερη των 125.5mm. Εκτός των παραπάνω παρατηρούμε επίσης ότι οι σ.π.

$N(125, 9^{-1})$ και $N(126, 9^{-1})$ λαμβάνουν την ίδια τιμή για $\bar{x} = 125.5$. Έτσι το άθροισμα $\alpha + \beta$ είναι το ελάχιστο δυνατό όταν ως κρίσιμη τιμή για το \bar{x} θεωρούμε το 125.5. Συνεπώς η κρίσιμη περιοχή

$K = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > 125.5 \}$ είναι βέλτιστη με την έννοια ότι ελαχιστοποιεί το άθροισμα των πιθανοτήτων των σφαλμάτων τύπου I και II. Πρέπει όμως να τονιστεί εδώ το εξής. Η παραπάνω κρίσιμη περιοχή καθορίστηκε μέσω της δειγματοσυνάρτησης $\bar{x} = n^{-1} \sum_1^n x_i$ και, συνεπώς, είναι βέλτιστη μεταξύ όλων των κρίσιμων περιοχών που καθορίζονται μέσω αυτής της δειγματοσυνάρτησης. Δεν έχει αποκλειστεί δηλαδή η δυνατότητα ύπαρξης μιας άλλης κρίσιμης περιοχής που να προκύπτει ενδεχομένως από άλλη δειγματοσυνάρτηση π.χ. από τη διάμεσο x_{δ} , η οποία να δίνει μικρότερο άθροισμα πιθανοτήτων των σφαλμάτων τύπου I και II.

Παράδειγμα 2 (σύνθετος έλεγχος)

Με τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος αν για τον έλεγχο των υποθέσεων

$$H_0 : \mu \leq 125 \text{ mm}, \quad H_1 : \mu > 125 \text{ mm}$$

επιλέξουμε σαν κρίσιμη περιοχή την $K = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > c\}$, όπου c αυθαίρετη σταθερά $> 125 \text{ mm}$, απορρίπτουμε δηλαδή την $H_0 : \mu \leq 125 \text{ mm}$ υπέρ της $H_1 : \mu > 125 \text{ mm}$ όταν ο δειγματικός μέσος \bar{x} είναι “αρκετά” μεγαλύτερος από 125 mm , τότε οι πιθανότητες των σφαλμάτων τύπου I και II θα είναι αντίστοιχα:

$$\alpha(\mu) = P[\bar{X} > c | \mu] = \Phi[(\mu - c)\sqrt{n}] \quad (\mu \leq 125 \text{ mm})$$

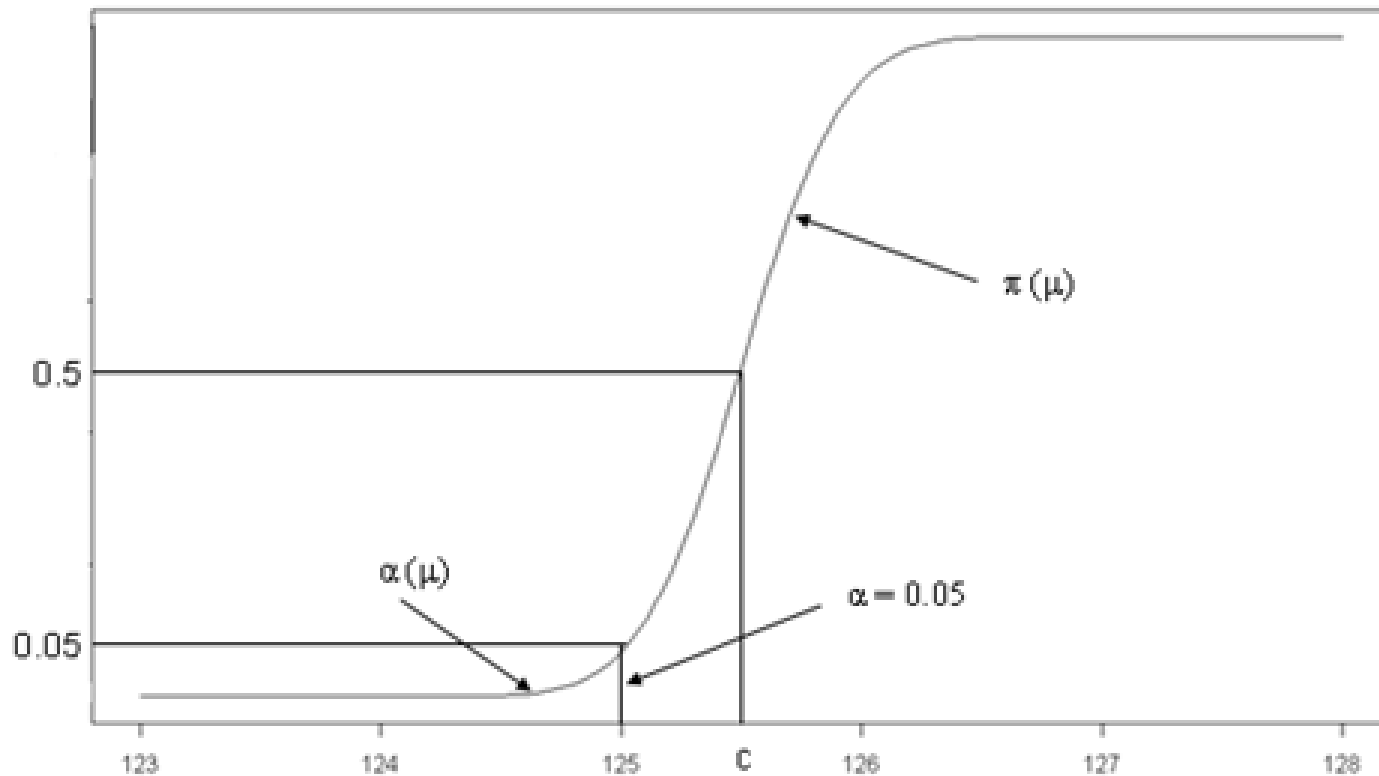
$$\beta(\mu) = P[\bar{X} \leq c | \mu] = \Phi[(c - \mu)\sqrt{n}] \quad (\mu > 125 \text{ mm})$$

και συνεπώς η ισχύς του ελέγχου θα είναι

$$\pi(\mu) = P[\bar{X} > c | \mu] = \Phi[(\mu - c)\sqrt{n}] \quad (\mu > 125 \text{ mm}).$$

Από το παρακάτω σχήμα γίνεται φανερό ότι αυξάνοντας την κρίσιμη τιμή c η καμπύλη $\Phi[(\mu - c)\sqrt{n}]$ μετατοπίζεται προς τα δεξιά και έτσι μειώνεται η πιθανότητα σφάλματος I είδους $\alpha(\mu)$ για κάθε $\mu \leq 125$.

Παράδειγμα 2 (σύνθετος έλεγχος)



Παράδειγμα 2 (σύνθετος έλεγχος)

Ταυτόχρονα όμως μειώνεται και η ισχύς του ελέγχου $\pi(\mu)$ για κάθε $\mu > 125$, αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα σφάλματος II είδους. Επειδή τώρα η συνάρτηση $\alpha(\mu)$ ($\mu \leq 125$) είναι μονότονα αύξουσα συνάρτηση του μ για το μέγεθος του ελέγχου θα έχουμε $\alpha = \sup_{\mu} \alpha(\mu) = \alpha(125)$. Έτσι ελαττώνοντας το ανώτερο φράγμα α πιθανότητας σφάλματος τύπου I, αυξάνουμε την πιθανότητα σφάλματος τύπου II $\beta(\mu)$ για κάθε $\mu > 125$, καθιστώντας όλο και περισσότερο δύσκολη την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης H_0 υπέρ της εναλλακτικής H_1 όταν η τελευταία είναι αληθής. Ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε σε επιθυμητά επίπεδα και την πιθανότητα σφάλματος τύπου II $\beta(\mu)$ για $\mu > 125$ είναι να αυξήσουμε το μέγεθος του δείγματος n .

Παράδειγμα 3 (αμφίπλευρος έλεγχος)

Με τα δεδομένα του δεύτερου παραδείγματος ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση του **αμφίπλευρου** (*two-sided*) ελέγχου των υποθέσεων

$$H_0 : \mu = 125 \text{ mm}$$

$$H_1 : \mu \neq 125 \text{ mm}$$

επιλέγοντας σαν κρίσιμη περιοχή την $K = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x} - 125| > c \}$. Θα απορρίπτουμε δηλαδή την H_0 υπέρ της H_1 όταν το τυχαίο δείγμα \mathbf{x} δίνει δειγματικό μέσο \bar{x} “αρκετά” μακριά από την τιμή των 125mm. Επειδή η υπόθεση H_0 είναι απλή, το επίπεδο σημαντικότητας α του ελέγχου θα είναι

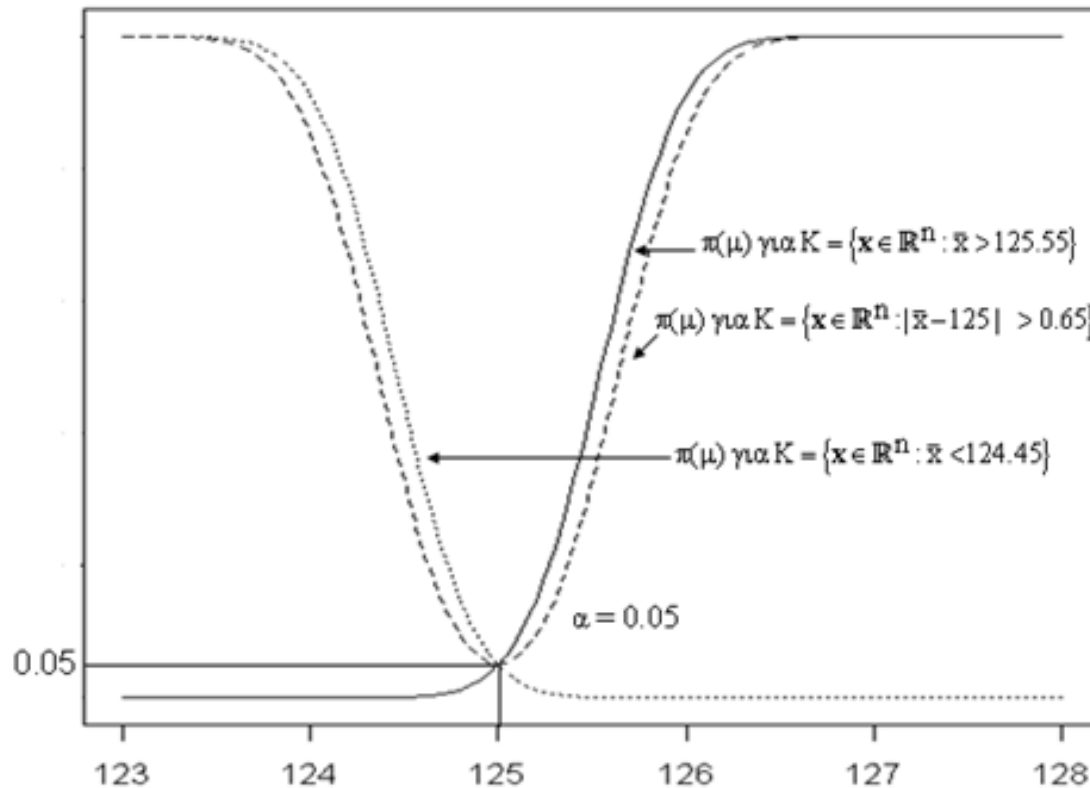
$$\alpha = \alpha(125) = P[|\bar{X} - 125| > c | \mu = 125] = 2\Phi(-c\sqrt{n}).$$

Η χαρακτηριστική και η ισχύς του ελέγχου θα είναι αντίστοιχα

$$\begin{aligned} \beta(\mu) &= P[|\bar{X} - 125| \leq c | \mu] = \\ &= \Phi[(125 - \mu + c)\sqrt{n}] - \Phi[(125 - \mu - c)\sqrt{n}] \quad (\mu \neq 125 \text{ mm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi(\mu) &= P[|\bar{X} - 125| > c | \mu] = \\ &= 1 - \Phi[(125 - \mu + c)\sqrt{n}] + \Phi[(125 - \mu - c)\sqrt{n}] \quad (\mu \neq 125 \text{ mm}). \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3 (αμφίπλευρος έλεγχος)



Παράδειγμα 3 (αμφίπλευρος έλεγχος)

Στο παραπάνω σχήμα εμφανίζονται επίσης οι συναρτήσεις ισχύος των κρίσιμων περιοχών $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > 125.55\}$ και $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} < 124.45\}$ οι οποίες έχουν επίσης ε.σ. $\alpha = 0.05$. Παρατηρούμε ότι καμία από τις τρεις παραπάνω κρίσιμες περιοχές δεν είναι καλύτερη των άλλων δύο για όλες τις τιμές του μέσου μ .

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Επειδή όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο δεν είναι πάντοτε εφικτή η ομοιόμορφη ελάττωση των συναρτήσεων $\alpha(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ και $\beta(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$ ταυτόχρονα, θα θέσουμε ένα άνω φράγμα της συνάρτησης $\alpha(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ και εν συνεχεία θα προσδιορίσουμε την κρίσιμη περιοχή K^* έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η $\beta(\boldsymbol{\theta})$ για κάθε $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$, και συνεπώς να μεγιστοποιείται η συνάρτηση ισχύος $\pi(\boldsymbol{\theta})$ για κάθε $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$. Δηλαδή για την κρίσιμη περιοχή K^* θα έχουμε:

$$K^* \in K_\alpha = \{K \subset \mathbb{R}^n : P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}] \leq \alpha, \forall \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0\}.$$

και για κάθε άλλη κρίσιμη περιοχή $K \in K_\alpha$ θα ισχύει

$$P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}] \leq P[\mathbf{X} \in K^* | \boldsymbol{\theta}] \text{ για όλα τα } \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1.$$

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Ένας έλεγχος με κρίσιμη περιοχή K^* που ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες ονομάζεται **ομοιόμορφα ισχυρότατος έλεγχος (Ο.Ι.Ε)** (*uniformly most powerful test*) με ε.σ. α (ομοιόμορφα ως προς $\theta \in \Theta_1$).

Όταν το Θ_1 είναι μονοσύνολο μιλάμε απλώς για **ισχυρότατο έλεγχο (Ι.Ε.)** (*most powerful test*).

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Θεώρημα 5.1 (Θεμελιώδες Λήμμα των Neyman–Pearson). Εάν για τον έλεγχο των υποθέσεων

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \Theta_0$$

$$H_1 : \boldsymbol{\theta} = \Theta_1$$

υπάρχει κρίσιμη περιοχή K τέτοια ώστε

(i) $P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}_0] = \alpha$

(ii) $p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_1) \geq cp(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_0) \quad \forall \mathbf{x} \in K$ και

(iii) $p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_1) < cp(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_0) \quad \forall \mathbf{x} \in A = \bar{K},$

όπου c σταθερά, τότε η περιοχή K αποτελεί κρίσιμη περιοχή I.E. με ε.σ. α .

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Απόδειξη: (Συνεχής περίπτωση). Στη συνεχή περίπτωση προφανώς υπάρχουν άπειρες σε πλήθος κρίσιμες περιοχές που να ικανοποιούν την (i). Έστω Λ μία τέτοια κρίσιμη περιοχή. Θα έχουμε συνεπώς

$$P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}_0] = P[\mathbf{X} \in \Lambda | \boldsymbol{\theta}_0] = \alpha. \quad (5.1)$$

Θα αποδείξουμε τώρα ότι η ισχύς της κρίσιμης περιοχής K είναι μεγαλύτερη από την ισχύ της Λ . Πράγματι

$$\begin{aligned} \pi_K(\boldsymbol{\theta}_1) - \pi_\Lambda(\boldsymbol{\theta}_1) &= P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}_1] - P[\mathbf{X} \in \Lambda | \boldsymbol{\theta}_1] \\ &= P[\mathbf{X} \in K\bar{\Lambda} | \boldsymbol{\theta}_1] - P[\mathbf{X} \in \Lambda\bar{K} | \boldsymbol{\theta}_1] \\ &= \int_{K\bar{\Lambda}} p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_1) d\mathbf{x} - \int_{\Lambda\bar{K}} p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_1) d\mathbf{x} \\ &\geq c \left\{ \int_{K\bar{\Lambda}} p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_0) d\mathbf{x} - \int_{\Lambda\bar{K}} p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta}_0) d\mathbf{x} \right\} \\ &= c \left\{ P[\mathbf{X} \in K\bar{\Lambda} | \boldsymbol{\theta}_0] - P[\mathbf{X} \in \Lambda\bar{K} | \boldsymbol{\theta}_0] \pm P[\mathbf{X} \in K\Lambda | \boldsymbol{\theta}_0] \right\} \\ &= c \left\{ P[\mathbf{X} \in K | \boldsymbol{\theta}_0] - P[\mathbf{X} \in \Lambda | \boldsymbol{\theta}_0] \right\} = 0 \end{aligned}$$

δυνάμει της (5.1).

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Παρατηρήσεις:

1. Στην προηγούμενη απόδειξη

$$P(\mathbf{X} \in K\bar{\Lambda}) - P(\mathbf{X} \in \Lambda\bar{K}) = P(\mathbf{X} \in K) - P(\mathbf{X} \in \Lambda)$$

2. Λόγος Πιθανοφανειών:

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_1)}{p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}_0)}$$

3. Η κρίσιμη περιοχή K χαρακτηρίζεται από την ανισότητα

$$\lambda(\mathbf{x}) \geq c \Leftrightarrow \log \lambda(\mathbf{x}) \geq \log c$$

όπου το c το βρίσκουμε από την συνθήκη (i) του λήμματος.

Παράδειγμα

Θα προσδιορίσουμε την κρίσιμη περιοχή του Ι.Ε. της υπόθεσης H_0 ότι ο μέσος μ ενός Κανονικού πληθυσμού με γνωστή διασπορά σ^2 είναι μ_0 , με εναλλακτική την H_1 ότι είναι μ_1 ($\mu_1 > \mu_0$). Θα χρησιμοποιηθεί ε.σ. $\alpha = 0.05$. Ο λόγος πιθανοφανειών της H_1 προς την H_0 είναι

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{x}) &= \frac{(2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_1^n (x_i - \mu_1)^2\right\}}{(2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_1^n (x_i - \mu_0)^2\right\}} \\ &= \exp\left\{\frac{n}{\sigma^2} \left[(\mu_1 - \mu_0)\bar{x} - \frac{1}{2}(\mu_1^2 - \mu_0^2) \right]\right\}.\end{aligned}$$

Η ανισότητα $p(\mathbf{x}|\mu_1) \geq cp(\mathbf{x}|\mu_0)$ στο Λήμμα των Neyman – Pearson είναι ισοδύναμη με

$$\ln \lambda(\mathbf{x}) \geq \ln c$$

ή

$$\bar{x} > c_0 = \left\{ \sigma^2 \ln c + \frac{1}{2} n(\mu_1^2 - \mu_0^2) \right\} / \{n(\mu_1 - \mu_0)\}.$$

Παράδειγμα

Άρα η κρίσιμη περιοχή είναι $K = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > c_0\}$. Μένει συνεπώς να προσδιοριστεί η σταθερά c_0 . Τούτο θα γίνει με βάση το επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας α και τη σχέση

$$P[\mathbf{X} \in K | \mu = \mu_0] = P[\bar{X} > c_0 | \mu = \mu_0] = P\left[\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{c_0 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \middle| \mu = \mu_0\right] = \alpha.$$

Επειδή τώρα ο δειγματικός μέσος \bar{X} , κάτω από την H_0 ακολουθεί, κατανομή $N(\mu_0, \sigma^2/n)$, και συνεπώς η ελεγχοσυνάρτηση $Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ ακολουθεί την τυποποιημένη Κανονική $N(0,1)$, θα έχουμε:

$$c_0 = \mu_0 + z_\alpha \sigma / \sqrt{n} \text{ με } z_\alpha : P[Z > z_\alpha] = \alpha \text{ και } Z \sim N(0,1).$$

Για $\alpha = 0.05$ από τους πίνακες της $N(0,1)$ παίρνουμε $z_\alpha = 1.64$, οπότε η κρίσιμη περιοχή του I.E. της υπόθεσης $H_0 : \mu = \mu_0$, με εναλλακτική την $H_1 : \mu = \mu_1$ (με $\mu_1 > \mu_0$) είναι η

$$K = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > \mu_0 + 1,64\sigma/\sqrt{n}\}. \quad (5.2)$$

Παράδειγμα - Παρατηρήσεις

α) Εάν είχαμε $\mu_1 < \mu_0$, τότε αντί της παραπάνω κρίσιμης περιοχής θα είχαμε την περιοχή

$$K = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} < \mu_0 - 1.64\sigma / \sqrt{n} \}. \quad (5.3)$$

β) Επειδή η κρίσιμη περιοχή (5.2) δεν εξαρτάται από την εναλλακτική τιμή μ_1 , υπό την προϋπόθεση ότι $\mu_1 > \mu_0$, θα είναι επίσης η κρίσιμη περιοχή του Ο.Ι.Ε. των υποθέσεων

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu > \mu_0.$$

Παρόμοια, η κρίσιμη περιοχή (5.3) θα είναι επίσης η κρίσιμη περιοχή του Ο.Ι.Ε. των υποθέσεων

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0.$$

Παράδειγμα - Παρατηρήσεις

γ) Με την κρίσιμη περιοχή (5.2) η πιθανότητα σφάλματος τύπου I για τη μηδενική υπόθεση $H_0 : \mu \leq \mu_0$ είναι:

$$\alpha(\mu) = P[\mathbf{X} \in K | \mu] = P\left[\bar{X} > \mu_0 + 1,64\sigma / \sqrt{n} \mid \mu\right] \quad (\mu \leq \mu_0),$$

και επειδή $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2 / n)$ θα έχουμε

$$\alpha(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + 1,64\right) \quad (\mu \leq \mu_0),$$

δηλαδή αύξουσα συνάρτηση του μ και συνεπώς

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \alpha(\mu) = \alpha(\mu_0) = 0.05.$$

Τούτο σημαίνει ότι η περιοχή (5.2) είναι η κρίσιμη περιοχή του Ο.Ι.Ε. των υποθέσεων

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_1 : \mu > \mu_0.$$

Παρόμοια η περιοχή (5.3) είναι η κρίσιμη περιοχή του Ο.Ι.Ε των υποθέσεων

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0.$$

Παράδειγμα - Παρατηρήσεις

δ) Καμία από τις παραπάνω δύο περιοχές δεν δίνει ΟΙΕ για τον αμφίπλευρο έλεγχο

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Έλεγχοι Λόγου Μεγίστων Πιθανοφανειών

Παρουσιάζουμε τώρα μια, γενική μεν αλλά προσεγγιστική, μέθοδο κατασκευής Α.Ο.Ι.Ε. στατιστικών υποθέσεων που στηρίζεται στο λόγο μέγιστων πιθανοφανειών. Συγκεκριμένα, έστω η πολυπαραμετρική οικογένεια κατανομών $\{p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_m) \in \Theta\}$ και οι υποθέσεις

$$H_0 : \theta_1 = \theta_{01}, \theta_2 = \theta_{02}, \dots, \theta_r = \theta_{0r} \quad (r \leq m)$$

$$H_1 : \theta_i \neq \theta_{0i} \text{ για ένα τουλάχιστον } i \quad (1 \leq i \leq r)$$

ή διαφορετικά

$$H_0 : \boldsymbol{\theta}^{(r)} = \boldsymbol{\theta}_0^{(r)}$$

$$H_1 : \boldsymbol{\theta}^{(r)} \neq \boldsymbol{\theta}_0^{(r)},$$

όπου $\boldsymbol{\theta}^{(r)} = (\theta_1, \dots, \theta_r)$ το διάνυσμα των r πρώτων συνιστωσών του $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_m)$ και $\boldsymbol{\theta}_0^{(r)} = (\theta_{01}, \dots, \theta_{0r})$. Θεωρούμε τον λόγο μέγιστων πιθανοφανειών (*maximum likelihood ratio*) ή αλλιώς τον γενικευμένο λόγο πιθανοφανειών (*generalized likelihood ratio*)

$$\lambda^*(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta})}{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta})}.$$

Έλεγχοι Λόγου Μεγίστων Πιθανοφανειών

Προφανώς έχουμε $0 \leq \lambda^* \leq 1$. Τιμές του λ^* κοντά στη μονάδα σημαίνουν ότι η υπόθεση H_0 είναι αληθοφανής, συμφωνεί δηλαδή το τυχαίο δείγμα \mathbf{x} μαζί της, ενώ τιμές του λ^* κοντά στο μηδέν σημαίνουν χαμηλή αληθοφάνεια της H_0 , ή, διαφορετικά, μεγάλο βαθμό ασυμφωνίας μεταξύ του τυχαίου δείγματος \mathbf{x} και της H_0 . Έτσι λαμβάνουμε ως κρίσιμη περιοχή του παραπάνω ελέγχου την

$$K = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \lambda^*(\mathbf{x}) < c\},$$

όπου η σταθερά c προσδιορίζεται έτσι ώστε να έχουμε

$$P[\lambda^*(\mathbf{X}) < c \mid \boldsymbol{\theta}^{(r)} = \boldsymbol{\theta}_0^{(r)}] = \alpha.$$

Παράδειγμα 1

Έστω μ ο μέσος Κανονικού πληθυσμού με γνωστή διασπορά σ^2 και οι υποθέσεις

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Για τυχαίο δείγμα $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ από τον πληθυσμό αυτό θα έχουμε

$$p(\mathbf{x}|\mu) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\},$$

και συνεπώς

$$\sup_{\mu|H_0} p(\mathbf{x}|\mu) = p(\mathbf{x}|\mu_0) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\}$$

ενώ

$$\sup_{\mu \in \mathbb{R}} p(\mathbf{x}|\mu) = p(\mathbf{x}|\hat{\mu}) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right\}.$$

Παράδειγμα 1

Συνεπώς

$$\lambda^*(\mathbf{x}) = \exp\left\{-\frac{n}{2\sigma^2}(\bar{x} - \mu_0)^2\right\}$$

και

$$l(\mathbf{x}) = -2\ln\lambda^*(\mathbf{x}) = \frac{n}{\sigma^2}(\bar{x} - \mu_0)^2.$$

Παρατηρούμε εδώ ότι η ελεγχοσυνάρτηση $l(\mathbf{X}) = (\bar{X} - \mu_0)^2 / (\sigma^2 / n)$, κάτω από την H_0 , ακολουθεί ακριβώς την $\chi^2(1)$ αφού η τ.μ.

$(\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$ ακολουθεί $N(0,1)$ κατανομή. Έτσι για την κρίσιμη περιοχή K θα έχουμε:

Παράδειγμα 1

$$\begin{aligned} K &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : l(\mathbf{x}) > X_{1,\alpha}^2 \right\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \frac{n}{\sigma^2} (\bar{x} - \mu_0)^2 > X_{1,\alpha}^2 \right\} \\ &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{\alpha/2} \right\} \end{aligned}$$

όπου η κρίσιμη τιμή $z_{\alpha/2}$ είναι τέτοια ώστε για μια τ.μ. Z που ακολουθεί $N(0,1)$ να έχουμε $P[|Z| > z_{\alpha/2}] = \alpha$.

Θα πρέπει εδώ επίσης να παρατηρήσουμε την αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ της μη κρίσιμης περιοχής του αμφίπλευρου ελέγχου του μέσου μ με ε.σ. α και του διαστήματος εμπιστοσύνης του μέσου μ με σ.ε. $\gamma = 1 - \alpha$.

Συγκεκριμένα η μη κρίσιμη περιοχή είναι

$$A = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mu_0 - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} < \bar{x} < \mu_0 + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \right\}$$

ή ισοδύναμα

$$A = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} < \mu_0 < \bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \right\}.$$

Η τελευταία όμως διπλή ανισότητα αποτελεί ως γνωστόν το Δ.Ε. του μέσου μ Κανονικού πληθυσμού γνωστής διασποράς με σ.ε. $\gamma = 1 - \alpha$.

Παράδειγμα 2

Έλεγχος Μέσου Κανονικού Πληθυσμού με Άγνωστη Διασπορά

Άσκηση!!!